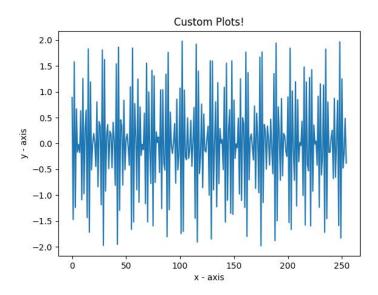
Signal de test: x(t) = 1 \* sin(2\*pi\*2000\*t) + 1\*sin(2\*pi\*2350\*t)

Nombre d'échantillons : 256

Fréquences de base du signal : 2Khz et 2.35 Khz

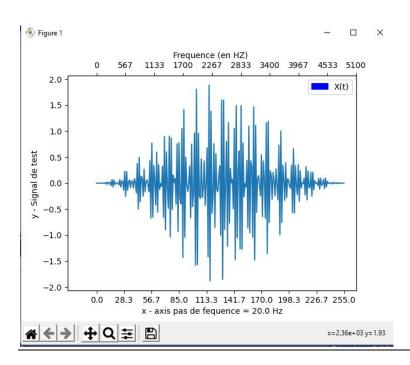
Durée du signal : 0.05 secondes

Fréquence d'échantillonnage Fe = 5120 Hz



## Signal de test X(t) multiplié par fenêtre de Hanning : H(t)

## X(t) \* H(t)



DFT du signal : sur X(t) \* H(t)

Nombre d'échantillons : 256 4 Raies spectrales constatées.

Pas fréquentiel: Fe/256

L'abscisse x doit être multiplié par Fe/256 = 5120/256 = 20 Hz . Chaque point de l'abscisse représente 20 Hz

## On observe 4 pics

On trouve les fréquences des sinus des signaux de tests : 2000 Hz et 2350 Hz

